



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

NanoX - Pert Advanced Materials

Ismaning bei München, am 26. April 2017 – Bereits zum 9ten Mal hatten Teilnehmer aus Wissenschaft und Industrie die Möglichkeit bei Physical Electronics GmbH interdisziplinäre Technologien der Nanoanalytik kennen zu lernen.

Das Konzept Theorie trifft Praxis plus individueller „Probefahrt“ durch einen kostenlosen Testmessung Gutschein erfreute sich extrem großem Zuspruch. 1 Tag personalisierte, individuelle Probenanalyse mit der Kombination XPS und TOF-SIMS, wird jedem Teilnehmer ermöglicht.

Gestartet wurde mit den theoretischen Methodenvorstellungen und der Frage: „Warum High End Analytik?“ An realen Beispielen gaben Drei erfahrene Referenten / Wissenschaftler einen Überblick und Einblick in die Welt der Oberflächenanalytik und der Kombination AFM -IR. Der Praktische Teil mit Live-Demos und die Talks über „Neueste innovative Technologien & Entwicklungen im Bereich Oberflächenanalytik“ rundeten den Tag ab.



Die Teilnehmer der NanoX-Pert Seminare konnten das Oberflächenanalytiklabor mit TOF-SIMS & XPS-Systemen von Physical Electronics live sehen. Ebenso begeisterte das nanoIR2 der Firma Anasys Instruments, welches die einzige Demo AFM-IR Kombination in Europa ist. Beeindruckende Hardware-Präsentationen für die verschiedenen Nachweisgrenzen, die Informationstiefen & die einzigartigen Auflösungen zogen ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit auf sich.

Physical Electronics GmbH bedankt sich nochmals bei allen Teilnehmern und interessierten Personen und freut sich Sie bald Willkommen zu heißen.

Das nächste NanoX-Pert findet voraussichtlich am 18. Oktober 2017 statt.

